# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-271094

(43)Date of publication of application: 30.10.1989

(51)Int.Cl.

B23K 35/22

(21)Application number: 63-097947

(71)Applicant: AIWA CO LTD

(22)Date of filing:

20.04.1988

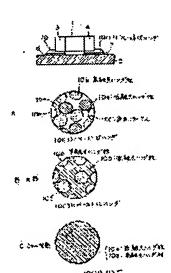
(72)Inventor: NAOI MASAYA

# (54) PASTE-LIKE SOLDER

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To eradicate the Manhattan phenomenon of a face packaging part by using the paste-like solder composed of two kinds of solder grains of different m.p.

CONSTITUTION: A paste-like solder 10 is composed by mixing at specified amt. the low m.p. solder grain 10a having the m.p. difference of about ≥20W30° C and a high m.p. solder grain 10b. A face packaging part 1 is lightly joined to conductive layers 6, 7 by the low m.p. solder grain 10a first. In this case there is a difference of elevation in an atmospheric temp. and at the time when the part of the conductive layer 6 side is higher only the low m.p. solder grain 10a there is melted. Due to the surface tension generated at that time being small and no moment enough to rise the conductive layer 7 of one part being unobtainable a Manhattan phenomenon is not caused. With further rise of the atm. temp. the high m.p. solder grain 10b is also melted and completely fixed without causing the Manhattan phenomenon via the same trend process as the low m.p. solder grain 10a. Consequently, the Manhattan phenomenon of the face packaging part can surely be eradicated.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-271094

Sint. Cl. 4

战別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月30日

B 23 K 35/22

310

A-6919-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

❷発明の名称 ペー

ペースト状ハンダ

②特 顕 昭63-97947

**20出 顧昭63(1988)4月20日** 

⑰発 明 者 直 井

雅 也 埼玉県川口井

埼玉県川口市飯塚 1 丁目12番18号 アイワ株式会社川口センター内

⑪出 願 人 アイワ株式会社 ⑫代 理 人 弁理士 山口 邦夫

東京都台東区池之端1丁目2番11号

明 観 書

#### 1. 発明の名称

ペースト状ハンダ

## 2. 特許請求の範囲

(1) 少なくとも融点の異なる2種類のハンダ粒が所定量混合されてペースト状となされたペースト状のながある。

# 3. 発明の詳細な説明

# [産業上の利用分野].

この発明は、リフローハンダ付け装置等を使用して面実装型電子部品をプリント拡板上に取り付ける場合に使用して好透なペースト状ハンダに関する。

#### 【従来の技術】

ハイブリット型I C等では、その実数空度を高めるため、I C 芸板に実装される電子部品はチップ型コンデンサ等のように、軽砂炉小化された面実装部品が使用される傾向にある。

また、面実装部品の大きさは様々あり、同一の 電子部品であってもその大きさは、様々雑多であ る。

このような面突接部品を実装するには、遺常リ フローハンダ付け装置が使用されることが多い。

これは、第4図に示すように所定のプリント基板5上に形成された洋電層6、7間にペースト状ハンダ8、9等によって、面実装部品1が反止めされ、反止めされた状態で、プリント基板5がリフロー炉(図示せず)内に搬送される。

ペースト状ハンダ8. 9としては、例えばSn-Pb系の共品ハンダ(その触点は、183℃)が使用される。

リフロー炉内の高温界開気(183℃以上)中をプリント 医板5 が通過することによって、ペースト状ハンダ8.9 が溶験し、その後の優迷によってプリント 医板5 が冷却される。これで、溶験されたハンダが図化して面実装 邸品 1 がプリント 医板5 上に図書されることになる。

**〔発明が解決しようとする課題〕** 

# 特開平1-271094(2)

ところで、上述したようにリフローハンダ付け 核間を使用して、面実装部品1をブリント落板5 上に実装する場合、リフローハンダ付け装置内の 高温雰囲気中を遭遇するすべての面実装部品1が 常に一様な温度分布を示すとは限らない。

それは、実装される電子部品の形状、大きさ等。 は様々であって、大きな面実装部品に関係した小 さな面実装部品等にあっては、この大きな面実装 部品による影響を受け、近接する左右の電優部3。 4間であっても、温度差が生ずることもあるから である。

このように速度の高低差があると、ペースト状 ハンダ8,9の溶散状態も当然相違し、このこと は、温度の高い側のペースト状ハンダが完全に溶 散しても、他方のペースト状ハンダは完全には溶 敵しないという現象が一時的に生ずる。

このように、一方例えば、左例ペースト状ハンダ8が完全溶験し、右側ペースト状ハンダ9が不完全溶験状態であると、完全溶験したペースト状ハンダ8

自体の表面強力が大きくなる。

この表面張力差は、第4四矢印で示すように質電振略3、4での高さ方向におけるモーメント(回転モーメントの銀直分力)の差異となって現れ、完全溶散質の電振部3に加わるモーメント方が、不完全溶散電低部4個に加わるモーメントよりも、温かに大きくなる。

これに起因して、面実装部品1が第5団に示すように立ち上がってしまういわゆるマンハッタン 現象が起きる。

マンハッタン現象は、節品が小さくなればなる ほど相対的に部品の自選に対するハンダの表面蛋 力が大きくなるので、より発生しやすい状態とな る。

今日の電子部品においては、実装密度の向上を 目指しているために、部品自体を小さくする傾向 にあり、従って、マンハッタン関象が生じ易い条 件下にある。

また、近年発達してきた気相ハンダ付法(V P S 法)においては、特にマンハッタン現象が起き

あく、大きな問題となっている。

マンハッタン現象による接合不良は、リフローハンダ付けの歩留り及び信頼性を着しく低下させる要因となっている。

マンハッタン現象を防止し、ハンダ付不良をなくすには、第6回に示すように接着剤14を使用して面実装部品1の起き上がりを防止することが考えられる。

しかし、この接着剤14を使用すると、第7個 に示すように面実装部品1の裁置がずれたような ときには、ずれた状態でハンダ付されてしまう。

これによって、他の電子部品との接触事故等を 思起する良れがあり、あまり再質な解決手段とは 習い難い。

接着剤を使用しなければ、仮に部品がずれて軽置されていても面実装部品1には、第8図Aに示すように溶融ハンダによる水平方向のモーメント(矢印)が作用するため、この面実装部品1に対して、方向修正力(セルフアライメント)が働く。これによって、同図Bに示すように正規の位置に

固定されることになる。

接着刺14を使用すると、この溶融ハンダによるセルフアライメント作用が活用できない。

そこで、この発明においては、このような衝突 弦部品の立ち上がり 関東が生じないようなペース ト 状ハンダを提案するものであって、上述した基 板装置に適用して極めて好適である。

### [課題を解決するための手段]

上述の問題点を解決するため、この発明においては、少なくとも融点の異なる2種類のハンダ粒が所定量混合されてペースト状となされたことを特徴とするものである。

#### 〔作 用〕

低融点ハンダ粒10a(11a)と高融点ハンダ粒10b(11b)とを載合したハンダを使用する場合、まず低融点ハンダ粒10aによって面実装節品1が浮電層6、7に軽く接合される。

この場合、雰囲気温度に高低差があって、導電層 6 例の方が高いときには導電層 6 例の低融点ハンダ粒 1 0 a のみ溶動する。

特別平1-271094(3)

しかし、この場合にはマンハッタン現象は生じない。それは、低融点ハンダ粒10a(11a)の溶融によって生じる表面吸力は小さいので、これによって面実装部品1の片餅(導電階7餅)を引き起こすだけのモーメントが得られないからである。

時間が経過すると、他方の導電層で倒の低融点 ハンダ粒11aも溶融し、これによって面演装部 品1の電筒3,4はその双方とも導電層6.でに 軽く接合される。

雰囲気温度がさらに上昇すると、今度は高融点 ハンダ粒も溶験する。このとき、雰囲気温度に高 低差があり、導電暦6例が高い場合には、導電暦 6朝の高融点ハンダ粒10bが最初に溶融する。

しかし、この場合においても、導電層で似は低 磁点ハンダ粒11aによって軽く接合されている ので、導電層6朝の高融点ハンダ粒10bの溶融 によって生じるモーメントによっては面実抜節品 1は起き上がらない。つまり、マンハッタン現象 は生じない。

例えば、低融点ハンダ粒10aとして、融点が 150℃のハンダ粒(ピスマスを含む三元合金、 若しくは四元合金)を使用した場合には、高融点 ハンダ粒10bとしては、融点が183℃のSnー Pb系共品ハンダが使用される。

実際に使用される低融点ハンダ粒10 a としては、その耐点が130~170℃の範囲内のハンダ粒が好適である。同様に、高融点ハンダ粒10 b としては、その耐点が150~210℃の範囲内にあるハンダ粒が好適である(ハンダ粒の粒径は10 u m~50 u m 程度である。)。

さて、このような敵点の温度差を持つハンダ粒 10m,10bが、第2回のように混合されてペースト状となされる。

その混合比は、一例として低酸点ハンダ粒10 aの30重量%に対して、 森砂点ハンダ粒10b が70重量%程度である。

このように低敏点ハンダ粒10gの重量%が高 融点ハンダ粒10bのモれよりも少ないのは、低 融点ハンダ粒10aは面実装部品1のマンハッタ [爽 施 例]

扱いて、この発明に係るペースト状ハンダの一 例を、上述した面実装型電子部品のハンダ付けに 適用した場合について第1図以下を参照して詳細 に説明する。

この発明においても、第1図に示すように、プリント落板5に形成された所定の導電層6、7上に観度された函実装部品1がペースト状ハンダ10、11によって図着される。これによって、基板装置が構成される。

この発明では、衝突装部品1を接合するペースト状ハンダとして、以下に示すような特殊なハンダが使用される。

すなわち、この発明においては、第2図に示すように、低融点ハンダ粒 10 a (1 1 a) と高融点ハンダ粒 10 b (1 1 b) とを所定量混合したペースト状ハンダ 10 (1 1) が使用される。

この場合、両者の温度整(各融点の差)は少なくとも5で以上、好ましくは20~30で以上あるようなハンダが確定される。

ン 現象を抑えて面実装部品 1 を軽く接合できれば、 その目的を連成するからである。従って、上述し た森合比及びハンダの融点は一例に過ぎない。

上述したようなペースト状ハンダ10(11)を使用して第1回のように面実装部品1をハンダ付けすると、以下のような工程を経てプリンド基板5に面実装師品1が固着されることになる。

まず、高温雰囲気中のリフロー炉内を通過させると、第2図Bのように低融点ハンダ粒10aが溶励し、雰囲気温度がさらに上昇すると、周図Cのように高融点ハンダ粒10bも溶融して、ペースト状ハンダが完全に溶放する。

この波融工程は、ペースト状ハンダ10を単に リフロー紅内を放送させるだけで実現できる。

これは、リフロー炉内の温度がどの場所でも一様というわけではなく、中央部が最も高温となっている。 従って、高融点ハンダ粒10bとして、183℃のハンダ粒を使用する場合には、リフローがの中央部が183℃以上になるようにコントロールされており、リフロー炉の周辺部は通常この過

度より低い。

これによって、ブリント基板5の組送経路に対 して温度差が生じ、この温度分布によって低融点 ハンダ粒10aがまず潜敵し、次に高融点ハンダ 位10bが倍融することになる。

勿論、この鑑度差を積極的に作り、プリヒート 工程で低融点ハンダ粒10aを溶融させ、次のメ インヒート工程で高融点ハンダ粒10bを溶融さ せるようにしてもよい。

第3回は上述した搭敲工程を図式化したもので ある。厠を迫って説明する。

まず、ブリント基板5上に形成された所定の導 電暦6.7上に上述したペースト状ハンダ10. 11が所定量盤布され、それらの上面に載置され た面実装部品1がこのペースト状ハンダ10,1 1によって仮止めされる(同図A)。

この状態でリフロー炉内に撤送される。そうす ると、ブリント基板5はリフロー炉内でも低温低 はを進過することになるので、低散点ハンダ粒1 Oa、llaが溶融し始める。

プリント基板5がリフロー炉の中央部当たりまっ で搬送されると、その雰囲気温度は190℃以上 まで上昇している。そのため、高融点ハンダ粒1 0 b も溶融状態となり、電筋3はペースト状ハン ダ10によって完全に固着される(阿図D)。こ のとき、電攝3,4間に温度症があると、上述し たと同じ理由によって、電振4側に高融点ハンダ 粒11bは溶散状態にはなっていない。 .

しかし、低融点ハンダ粒11bによって電価4 は導電度?に接合されているから、この場合も、 マンハッタン現象は起きない。

リフロー炉の中央部まで遊送されると、復6項4 倒も相当な高温となるので、これによって高融点 ハンダ粒11bも溶融して電振4もペースト状の ンダ11によって完全に囚者されることになる (周団E)。

このように低酸点ハンダ粒と高酸点ハンダ粒と で戯合したペースト状ハンダ10(11)を使用 すると、マンハッタン児象の発生串でほぼ完全に なくすことができる。

特閒平1-271094(4)

この場合、面実技師品1の電極間で温度症があ ると、そのうちでも高温側が波敲する。第3図B は低融点ハンダ粒10gが捨融した状態を示して いる。そのため、電価3側は溶散した低散点ハン ダ粒10gにより蛙く抜合されると共に、この浴 融により電極3側には君子の表面気力が働き、ペー スト状ハシダ10は図示のように、その表面が若 干持ち上がる。

- これに対して、塩価4側の低融点ハンダ粒11 auまだ店職していない。

しかし、上述したように任敵点ハンダ粒10a の溶融による衰而吸力は.値く低かであるために、 その力で面実装部品1の片側を持ち上げるまでに は至らない。従って、マンハッタン現象は生じな

プリント益板5がさらにリフロー炉の内部まで ・搬送されると、内部温度も次代に上昇するから、 これによって他方の低融点ハンダ粒11aも溶融 状態となり、両葉衝3,4は何れも軽く接合され る (同図C)。

因みに、気相式ハンダ槽によるリフロー処理に 従来のペースト状ハンダを使用した場合、面実装 部品として使用した一例として、1608タイプ (1.6mm×0.8mm×0.8mm) と電子部品集 界では一般に呼称されている小型セラミックコン

ンサチップ360個のうち、18個のチップがマ ン'ハッタン現象を'起こしてハンダ付け不良となっ た。従って、マンハッタン現象の発生確率は4. 4%である。

これに対して、この発明に係るペースト状ハン ダを使用した場合には、360個のチップの全て に対して完全にハンダ付けすることができた。つ まり、この発明に係るペースト状ハンダを使用す ることで、マンハッタン現象の発生確率を0%に T 2 E .

#### [発明の効果]

以上説明したように、この発明においては、少 なくとも融点の異なる2種類のハンダ粒で組成さ れたペースト状ハンダであるので、溶融温度が相

### 選する.

そのため、低融点ハンダ粒のみの溶験によって生ずる表面吸力も小さくなり、上述したような面実装部品の実装蓄板に応用する場合には、このペースト状ハンダを使用することによって面実装部品のマンハッタン現象を確実に一様できる実益を有する。

従って、この発明に係るペースト状ハンダは、 上述したようにチップ化された数小面実設部品を 実装する落板装置に使用して極めて好適である。

#### 4. 図面の簡単な説明

# 特閉平1-271094(5)

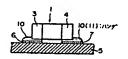
す四、第7図はそのときの平面図、第8図はセルフアライメント効果の説明図である。

1・・・面実装部品

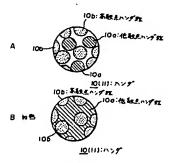
3.4 · · · 單種節

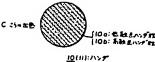
10,11·・・ペースト状ハンダ 10a,11a・・・低融点ハンダ粒 10b,11b・・・高融点ハンダ粒

> 特許出職人 アイ・ワ 株式会社 代 理 人 弁理士 山口 邦夫(以の報) (お記せ)

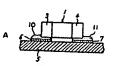


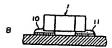
第1図

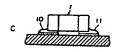




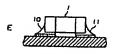
第 2 図











第3図

#### 特開平1-271094(6)

# 手机 初正音

特許庁長官 吉田 文毅 段 **曜和63**年32月27日

1. 事件の表示

昭和63年 特 許 顧 第 97947号

2、発明の名称

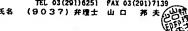
3. 補正をする者

事件との関係 特許出級人

東京都台東区地之橋1丁目2番11号

4.代 理 人

住所 宁101 東京都千代田区神田司町2-9 第1 高田ピル 5 F TEL 03(291)6251 PAX 03(291)7139



5. 橋正命令の日付

明確者の特許請求の範囲の群、 発明の詳細な説明の何、箇面の 西草な説明の顧及び図面

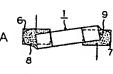
7. 補正の内容

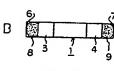






第7図





第8図

第6図

第 4 図

第 5 図

- (1) 明知音中、特許請求の範囲を別紙のよう
- (2) 间、第2頁12行「共品ハンダ」の次に 「の粒」を加入する。
- (3) 周、第3頁19~20行「ペースト状・ ・・ペースト状ハンダ8」を「ハンダ(ペー ストが飛んだハンダ)8例の方が、他方より ハンダ8」と訂正する。
- (4) 周、第6頁10行~11行「少なくと も・・・なされた」を「触点の異なる少なく とも2種類のハンダ粒と、嵌状フラックス等 を所定量混合してペースト状となし、融点差 によりハンダ粒の溶融に時間差をもたせるよ うにした」と訂正する。
- (5) 同、同頁14行「低融点ハンダ粒」とあ る前に改行して下記を加入する。

「リフロー工程において、本発明ペースト状 ハンダをプリント芸板とともにリフローが に投入した場合のハンダの萃動は以下の資 りである。」

- (6) 間、同頁16行「ハンダ粒10a」の次 に「 (11 a) 」を加入する。
- 四、第7頁2行「ハンダ粒10a(11 a)」を「ハンダ粒10a」と訂正する。
- (8) 町、第9頁13行「混合されて」を「混 合され、これに彼状フラックス10cが加え られて」と訂正する。
- 周、両頁15行「その」の次に「ハンダ 粒末の」を加入する。
- (10) 同、何頁17行「程度である。」を「程 皮である(破状フラックスは適量とする)。」 と訂正する。
- 同、第13頁1行「中央部当たり」を 「中央邸あたり」と訂正する。
- 同、同頁で行「理価4何に」を「理価4 何の」と訂正する。
- 向、両頁9行「ハンダ粒11b」を「ハ ^ ンダ粒11a」と訂正する。
- (14) 同、第14頁6行「デ」の後の改行をと り次行の「ンサチップ」に続ける。

以上

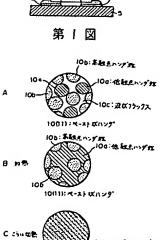
持開平1-271094(7)

- (15) 四、第15頁下から3行「プリント基板」 を「従来のプリント基板」と訂正する。
- (16) 四、両耳下から2行「ペースト状ハンダ」 を「従来のペースト状ハンダ」と訂正する。
- (17) 阿、第16頁で行「高融点ハンダ粒」の 技に、改行して下記を加入する。 「10c・・・破状フラックス」
- (16) 図面中、第1図及び第2図を別紙のよう に訂正する。

#### 特許請求の範囲

(1) 融点の異なる少なくとも2種類のハンダ粒と、 被状フラックス等を所定量混合してベースト 状となし、

的記録点差により的記ハンダ粒の溶験に特徴差をもたせるようにしたことを特徴とするペースト 状ハンダ。



第2図

10(II):ハンデ